## Search Notes



Application/Control N	lo.

10529870

Applicant(s)/Patent Under Reexamination YAMASHITA ET AL.

Examiner

Art Unit

EMILY I NALVEN

3744

## SEARCHED

Class	Subclass	Date	Examiner
454	248	7/14/08	EIN
62	238.7, 259	7/14/08	EIN
181	210, 202, 203, 286, 238, 284, 288, 293, 290, 292, 213- 218	7/14/08	EIN
138	26	7/18/08	EIN

## **SEARCH NOTES**

Search Notes	Date	Examiner
EAST Search Notes - see attached	7/14/08	EIN
Inventor Name Search	7/14/08	EIN
Consulted with Primary Examiner Patrick O'Reilly (regarding class 454)	7/18/08	EIN

## INTEREPENCE SEARCH

INTERFERENCE SEARCH				
Class	Subclass	Date	Examiner	
181	210, 202, 203, 286, 238, 284, 288, 293, 290, 292, 213- 218	7/14/08	EIN	
62	238.7	7/14/08	EIN	
454	248	7/14/08	EIN	

U.S. Patent and Trademark Office Part of Paper No.: 20080712